

УДК 537.226; 537.311.32; 538.956

© 1990

## РЕЗОНАНСНЫЙ ХАРАКТЕР ВЕРШИНЫ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ В КУБИЧЕСКИХ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ ОКСИДАХ

B. A. Лобач, И. Р. Рубин

На основе расчетов в приближении кристаллического кластера проанализированы электронная структура и распределение электронной плотности в основном состоянии  $MgO$ ,  $CaO$ ,  $SrO$  и  $NaF$ . Показано, что в отличие от  $NaF$  в оксидах вершина валентной зоны формируется состояниями с положительной энергией относительно «muffin-tin»-нуля, которые частично связываются на анионах потенциальным барьером, возникающим в эффективном потенциале. Резонансное рассеяние электронов на этих состояниях приводит к появлению избыточного заряда в междоузельной области оксидов. Одновременно частично разряжаются анионы, и их зарядовое состояние приближается к  $O^-$ .

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что механизмы создания, локализации и распада элементарных возбуждений, дефектообразования в кубических щелочноземельных оксидах ( $\text{ЩЗО}$ )  $MgO$ ,  $CaO$ ,  $SrO$  отличаются от тех, которые хорошо изучены для ионных щелочно-галоидных кристаллов ( $\text{ЩГК}$ ) [1]. Такая ситуация может быть отражением различий в электронной структуре и зарядовой конфигурации ( $ZK$ ) между  $\text{ЩЗО}$  и  $\text{ЩГК}$ . В настоящему времени не сложилось единой точки зрения на  $ZK$  в  $\text{ЩЗО}$ : существуют чисто ионная модель ( $M^{2+}O^{2-}$ ) и, начиная с работы [2], модели, в которых предполагается делокализация анионного электронного заряда ( $M^{2+}O^-$  — плюс один электрон) [3–8]. Причем последняя характерна не только для кубических  $\text{ЩЗО}$ . В принципе она может оказаться универсальной для широкого класса оксидов со сложной кристаллической структурой [9, 10].

В данной работе обсуждается возможная причина «нейлонной»  $ZK$  в  $\text{ЩЗО}$  — резонансное рассеяние электронов на анионах. С этой целью выполнены расчеты электронной структуры  $MgO$ ,  $CaO$ ,  $SrO$  и для сравнения  $NaF$  в приближении кристаллического кластера (ПКК) [8, 9]. Преимущество ПКК состоит в том, что в отличие от других кластерных методов уравнение Пуассона в нем решается для «muffin-tin» (МТ)-потенциала бесконечного кристалла, т. е. точно так же, как и в ячееких зонных методах [8, 11]. Поэтому в ПКК мы имеем дело с «точным» кристаллическим потенциалом как внутри МТ-сферы, так и в межсферной области  $V_{II}$ . Последний является хорошим приближением к «внутреннему нулю», отделяющему в кристалле истинные связанные состояния от всех остальных [12]. В связи с этим уровень  $V_{II}$  используется в качестве начала отсчета одноэлектронных энергий — МТ-нуль (МТН). МТ-потенциал, следовательно, удобен для анализа качественно различных областей спектра системы. Естественно, МТ-потенциал не является единственным подходом, в котором можно отделить друг от друга истинные связанные от остальных (резонансных, виртуальных, состояний свободного рассеяния) состояния. Связанные состояния, описываемые затухающими (на больших расстояниях) волновыми функциями, можно выделить в потенциале любой формы. При этом граница между ними и остальными состояниями спектра будет соответствовать «внутреннему нулю».

Непосредственно рассчитывались кластеры, представляющие собой 27-атомные фрагменты совершенных кристаллов, центрированные в позициях анионов,  $[O_{13}Me_{14}]^{2+}$  и  $[F_{13}Na_{14}]^+$ . Отношение МТ-радиуса аниона  $R_a$  к МТ-радиусу катиона  $R_k$  в оксидах в соответствии с эмпирическими «радиусами наилучшего разделения» [13] полагалось равным  $\gamma = R_a/R_k = 1.19$ . Во фториде для удобства сопоставления использовалась та же самая величина  $\gamma$ , хотя и меньшая оптимальной  $\gamma = 1.4$ , установленной ранее в зонном расчете [10]. Обменно-корреляционный потенциал вычислялся по интерполяционной формуле [14], более точной, чем известное  $X_\alpha$ -приближение. Оптимальность 27-атомных фрагментов в ПКК для кристаллов со структурой типа NaCl обсуждалась в [8]. Влияние величины  $\gamma$  на результатирующую зонную структуру и ЗК в подходе, близком к МТ-приближению, анализировалось в [7].

В используемом здесь локальном приближении к функционалу (электронной) плотности Конна—Шэма (ФЛП) имеет место неполная компенсация кулоновского и обменного самовзаимодействия [15]. Эта ошибка приводит к недооценке (40—50 %) диэлектрического зазора  $E_g$  и к некоторому «подъему» состояний валентной зоны (ВЗ) [15]. Поэтому в расчетах MgO мы дополнительно корректировали самовзаимодействие (СВК) в локальном приближении к кинетической и потенциальной энергии [16].

В таблице представлены энергии орбиталей кластеров  $[F_{13}Na_{14}]^+$  и  $[O_{13}Me_{14}]^{2+}$  относительно МТН и распределение зарядов по областям. В скобках для оксида магния приведены СВК-поправки. Стандартный парциальный анализ показывает, что для всех кластеров группа заполненных состояний формируется  $2p$ -состояниями анионов фтора и кислорода соответственно. Распределение зарядов (см. таблицу) показывает различную степень локализации электронного заряда в МТ-сферах анионов во фториде, с одной стороны, и в оксидах — с другой. Так, если в катионных сферах полные заряды (сумма электронного и ядерного)  $Q_{M^+}$

Энергии орбиталей, распределение электронной плотности и параметры эффективных потенциалов в кластерах  $[F_{13}Na_{14}]^+$  и  $[O_{13}Me_{14}]^{2+}$

| $[F_{13}Na_{14}]^+$  |         | $[O_{13}Mg_{14}]^{2+}$  |               | $[O_{13}Ca_{14}]^+$   |         | $[O_{13}Sr_{14}]^{2+}$   |         |
|--|---------|---|---------------|---|---------|--|---------|
| симм.  | энергия | симм.   | энергия       | симм.   | энергия | симм.  | энергия |
| $5t_{1u}$  | 7.59    | $2a_{1g}$   | 10.92 (-1.91) | $2a_{1g}$   | 10.06   | $3t_{2u}$  | 9.20    |
| $2a_{1g}$  | 6.62    | $5t_{1u}$   | 10.63 (-1.54) | $5t_{1u}$   | 7.91    | $5t_{1u}$  | 6.33    |
| $4t_{1u}$  | -1.16   | $4t_{1u}$   | 4.82 (-2.90)  | $2t_{1g}$   | 3.28    | $2t_{1g}$  | 3.25    |
| $2t_{1g}$  | -1.21   | $2t_{1g}$   | 4.68 (-2.50)  | $4t_{1u}$   | 3.25    | $1e_u$   | 3.21    |
| $2t_{2u}$  | -1.30   | $2t_{2u}$   | 4.54 (-2.56)  | $1e_u$  | 3.22    | $4t_{1u}$  | 3.16    |
| $1e_u$   | -1.31   | $1a_{2g}$   | 4.37 (-2.47)  | $3t_{1u}$   | 3.15    | $3t_{1u}$  | 2.97    |
| $1a_{2g}$  | -1.32   | $1e_u$  | 4.11 (-2.38)  | $1a_{2g}$   | 2.92    | $1a_{2g}$  | 2.75    |
| $2e_g$   | -1.39   | $2e_g$  | 4.10 (-2.58)  | $2t_{2u}$   | 2.91    | $2t_{2g}$  | 2.74    |
| $3t_{1u}$  | -1.395  | $2t_{2g}$   | 4.00 (-2.45)  | $2t_{2g}$   | 2.86    | $2t_{2u}$  | 2.73    |
| $2t_{2g}$  | -1.40   | $3t_{1u}$   | 3.91 (-2.14)  | $2e_g$  | 2.72    | $1t_{2u}$  | 2.63    |
| $1t_{2u}$  | -1.50   | $1t_{2u}$   | 3.56 (-2.26)  | $1t_{2u}$   | 2.71    | $1t_{2g}$  | 2.57    |
| $1t_{1g}$  | -1.68   | $1t_{1g}$   | 2.74 (-2.07)  | $1t_{1g}$   | 2.42    | $2e_g$   | 2.55    |
| $2t_{1u}$  | -1.84   | $1a_{1g}$   | 2.66 (-2.18)  | $2t_{1u}$   | 2.34    | $1t_{1g}$  | 2.51    |
| $1t_{2g}$  | -1.89   | $2t_{1u}$   | 2.31 (-2.12)  | $1t_{2g}$   | 2.30    | $2t_{1u}$  | 2.50    |
| $1e_g$   | -1.894  | $1t_{2g}$   | 2.26 (-2.08)  | $1a_{2u}$   | 2.20    | $1a_{2u}$  | 2.45    |
| $1a_{1g}$  | -1.896  | $1e_g$  | 2.11 (-3.01)  | $1a_{1g}$   | 2.13    | $1a_{1g}$  | 2.15    |
| $1a_{2u}$  | -1.97   | $1a_{2u}$   | 1.82 (-3.18)  | $1e_g$  | 1.99    | $1e_g$   | 2.04    |
| $1t_{1u}$  | -2.10   | $1t_{1u}$   | 1.75 (-2.51)  | $1t_{1u}$   | 1.92    | $1t_{1u}$  | 2.00    |
| $Q_a = 0.38$ ,<br>$Q_k = 1.00$ ,<br>$V_{II} = -5.10$ ,<br>$E_l = 4.90$ ,<br>$\Delta V_a = -2.58$ ,<br>$\Delta V_k = -5.30$ |         | $Q_a = -0.65$ ,<br>$Q_k = 1.91$ ,<br>$V_{II} = -7.14$ ,<br>$E_l = 6.12$ ,<br>$\Delta V_a = -3.67$ ,<br>$\Delta V_k = -8.43$ |               | $Q_a = -0.48$ ,<br>$Q_k = 1.80$ ,<br>$V_{II} = -4.64$ ,<br>$E_l = 5.84$ ,<br>$\Delta V_a = -4.48$ ,<br>$\Delta V_k = -6.12$ |         | $Q_a = -0.70$ ,<br>$Q_k = 1.97$ ,<br>$V_{II} = -3.17$ ,<br>$E_l = 4.34$ ,<br>$\Delta V_a = -2.99$ ,<br>$\Delta V_k = -10.61$ |         |

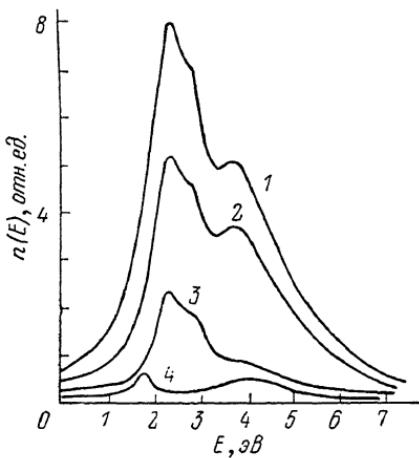
Примечание. Все энергетические параметры — в эВ, заряды — в единицах заряда электрона.

близки к их значениям в чисто ионной ЗК (+1 для Na и +2 для Me в ЩЗО), то для анионов наблюдается иная картина. При одном и том же  $\gamma$  степень локализации электронного заряда в анионной сфере фторида выше, чем оксида. Увеличение  $\gamma$  до 1.4 приводит к заметному росту количества электронного заряда в анионной МТ-сфере фторида, но практически не меняет зарядового распределения в кластерах оксидов. В межсферных областях кластеров  $[O_{13}Me_{14}]^{2+}$  наблюдается заряд  $Q_{II}$ , в два раза превышающий его аналог в кластере  $[F_{13}Na_{14}]^+$ , причем в оксидах  $Q_{II}$  приблизительно равен количеству анионов. Такое неионное распределение электронной плотности получалось ранее для MgO в расчетах методом псевдопотенциала [2], методом ППВ [5], а также ЛМТО—ПАС [7].

Оценки ширины ВЗ ( $\Delta E$ ) как разности энергий высшей и низшей заполненных орбиталей показывают сужение ВЗ в ряду MgO—CaO—SrO, согласуясь с известной тенденцией увеличения ионности химической связи в ЩЗО при переходе от Mg к Sr. Однако абсолютные значения  $\Delta E$ , примерно в два раза недооценивают экспериментальные значения, сохраняя извест-

ный недостаток ФЛП-кластерных (и зонных) ячееких расчетов. Использованная нами СВК примерно на 1.5 эВ увеличивает величину  $E_g$  до разумного количественного согласия с соответствующими экспериментальными значениями.

Однако главный результат представленных здесь расчетов состоит



Полная плотность состояний в валентной зоне MgO, вычисленная для кластера  $[O_{13}Mg_{14}]^{2+}$  (1). Парциальные ПС анионов второй координационной сферы (2), межсферной области (3) и центрального атома кластера (4).

в том, что для кластеров оксидов все заполненные  $2p$ -состояния лежат выше МТН, а для NaF наоборот. Учет СВК «опускает» ниже МТН (в MgO) лишь несколько низших состояний, сохраняя для состояний вершины ВЗ положительные энергии относительно МТН. Такое поведение вершины ВЗ в MgO и CaO наблюдалось в зонных ФЛП-расчетах [5], а также соглашается с концепцией «неполных резонансов», предложенной для описания оксидов переходных  $d$ -элементов [6].

В такой ситуации наиболее последовательным объяснением причины связывания состояний вершины ВЗ в ЩЗО является предположение о наличии положительного относительно МТН потенциального барьера в окрестности аниона. Как показывают наши расчеты, такой барьер в ЩЗО действительно имеет место. Он реализуется как экстремум эффективного потенциала  $V_{\text{эфф}}(r) = V(r) + l(l+1)/r^2$  благодаря преобладанию центробежного потенциала (ЦБП) над «кристаллическим»  $V(r)$  при  $r \sim 1 \text{ \AA}$  ( $l=1$  для  $2p$ -состояний ВЗ). Как следствие на границе анионной МТ-сферы ( $r=R_a$ ) величина ЦБП  $E_l$  превосходит модуль МТ-скачка  $\Delta V$  потенциала  $V(r)$  (см. таблицу).

Таким образом, в рамках использованного здесь приближения кристаллического кластера с МТ-потенциалом состояния, соответствующие вершине ВЗ в ЩЗО, в отличие от NaF имеют положительную энергию относительно МТН и частично связываются потенциальным барьером на анионе. Такие квазистационарные состояния принято называть «резонансами формы» [17]. Время жизни электрона в резонансном состоянии конечно, а амплитуда рассеяния на таком состоянии велика [18]. Тогда дополнительный электронный заряд в междоузельном (межсферном) пространстве ЩЗО (по сравнению с NaF) естественно объясняется резонанс-

ным рассеянием электронов на анионах. В соответствии с правилом сумм Фриделя [18] его величина выражается формулой

$$N(E) = \frac{2}{\pi} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \delta_l(E), \quad (1)$$

где  $\delta_l(E)$  — фазовый сдвиг,  $N(E)$  — дополнительное число электронов в окружении центра рассеяния. Эти электроны, туннелируя сквозь анионные барьеры, частично разряжают анионы в ЩЗО, приближая их зарядовое состояние к  $O^-$ .

В используемом в ПКК формализме многократного рассеяния полная плотность состояний (ПС) при  $E > MTH$  рассчитывается по формуле Ллойда [16]. С другой стороны, при резонансном характере состояний ВЗ кривые полной и парциальных плотностей состояний можно аппроксимировать в форме Брейта—Вигнера [18]. Тогда, частично пренебрегая недиагональностью одноэлектронного пропагатора в формуле Ллойда в духе приближения Вейнбергера—Некеля [19], можно получить плотность состояний в виде

$$n(E) = \frac{2}{\pi} \sum_{\alpha} \frac{\Gamma_{\alpha}}{\Gamma_{\alpha}^2 + (E - E_{\alpha})^2}, \quad (2)$$

где  $\alpha$  — номер состояния, а полуширина  $\alpha$ -го резонанса выражается через первую производную от собственного значения секулярной матрицы  $M_{\alpha}(E)$  в (ПКК) по энергии в точке  $E_{\alpha}$ :

$$\Gamma_{\alpha} = -(dM_{\alpha}/dE)|_{E=E_{\alpha}}^{-1}. \quad (3)$$

Полученные таким способом кривые ПС представлены на рисунке. В целом наблюдается неплохое согласие как с другими расчетами [7, 8], так и с ФЭС-спектром  $MgO$  [20]: в спектре полной ПС доминируют две основные полосы, а ширина спектра ПС на половине высоты составляет  $\sim 3$  эВ (в эксперименте  $\sim 4$  эВ). Неоднородное уширение спектра ПС на высокоэнергетическом крыле, по-видимому, соответствует дополнительной ПС от резонансного рассеяния и соответствует продифференцированному по энергии выражению (1) [19]. Меньшая интенсивность высокоэнергетической полосы в спектре полной ПС, по-видимому, объясняется худшим описанием состояний периферийных атомов (вторых соседей кластера  $[O_{13}Mg_{14}]^{2+}$ ) в кластерных моделях, в том числе и ПКК.

Таким образом, представленные здесь ПКК-расчеты совершенных оксидов  $MgO$ ,  $CaO$ ,  $SrO$  и фторида натрия позволяют предположить резонансный характер вершины валентной зоны в ЩЗО. Кривая плотности состояний валентной зоны оксида магния хорошо аппроксимируется в форме Брейта—Вигнера, обычно используемой для анализа спектров в резонансной области, и, следовательно, она может рассматриваться в качестве дополнительного подтверждения выдвинутого предположения. Резонансное рассеяние электронов на потенциалах анионов объясняет экспериментально наличие значительной электронной плотности в междоузельном пространстве ЩЗО [13]. Такое поведение состояний вершины валентной зоны может оказаться универсальным для широкого класса оксидных неметаллических соединений и определять специфику создания и распада элементарных возбуждений в таких системах.

#### Список литературы

- [1] Лущик Ч. Б., Лущик А. Ч. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. М.: Наука, 1989. 263 с.
- [2] Зароченцев Е. В., Файн Е. Я. // ФТТ. 1975. Т. 17. № 7. С. 2058—2064.
- [3] Эварестов Р. А., Котомин Е. А., Ермошкин А. Н. Молекулярные модели точечных дефектов в широкошлелевых твердых телах. Рига: Зиннатне, 1987. 287 с.
- [4] Abarenkov I. V., Antonova I. M. // Phys. St. Sol. (b). 1979. V. 93. P. 315—323.
- [5] Bukowinski M. S. T. // J. Geophys. Res. 1982. V. 81. № B1. P. 303—310.
- [6] Pendry J. B. // J. Phys. C. 1977. V. 10. N 6. P. 809—824.

- [7] Лобач В. А., Кулябин Б. Е., Медведева Н. И., Жуков В. П., Левашов М. В. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 7. С. 2238—2240.
- [8] Лобач В. А., Соболев А. Б., Шульгин Б. В. // Журн. структ. хим. 1986. Т. 27. № 6. С. 3—12.
- [9] Лобач В. А., Рубин И. Р., Кружалов А. В., Шульгин Б. В., Иванов В. Ю. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 9. С. 2610—2615.
- [10] Кулябин Б. Е., Лобач В. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 5. С. 315—317.
- [11] Brescansin L. M., Ferreira L. G. // Phys. Rev. B. 1979. V. 20. N 8. P. 3415—3421.
- [12] Келлер Х. // Вычислительные методы в теории твердого тела. М.: Мир, 1975. С. 328—342.
- [13] Vidal-Valat G., Vidal J. P., Kurki-Suonio K. // Acta Cryst. 1978. V. A34. P. 594—601.
- [14] Vosko S. H., Wilk I., Nusair M. // Can. J. Phys. 1980. V. 58. P. 1200—1211.
- [15] Perdew J. P. // Int. J. Quantum. Chem. 1986. V. 19S. P. 497—523.
- [16] Perdew J. P., Norman M. R. // Phys. Rev. B. 1986. V. 26. N 10. P. 5445—5450.
- [17] Бэрк Р. Дж. Потенциальное рассеяние в атомной физике. М.: Атомиздат, 1980. 100 с.
- [18] Lloyd P. // Proc. Phys. Soc. 1967. V. 90. N 567. P. 207—216.
- [19] Weinberger P., Neckel A. // J. Phys. C. 1975. V. 8. N 23. P. 4001—4009.
- [20] Kowalzyk S. P., McFeely F. R., Ley L. // Sol. St. Comm. 1977. V. 23. P. 161—169.

Уральский политехнический институт  
им. С. М. Кирова  
Свердловск

Поступило в Редакцию  
25 июля 1989 г.  
В окончательной редакции  
16 июля 1990 г.